



## ピンゲージ外観検査装置



短時間検査

高速解析

カスタマイズ可

### 概要

本装置は弊社スーパーマクロ光学系を用いて、大視野、超高精検査を可能にしております。(1視野2秒程度)原理として、シュリーレン干渉計を用いる為、微小な欠陥も見逃しません。従来の目視や顕微鏡検査に比べ、短時間、高精度CMOSカメララインカメラにより圧倒的な高精度、高再現性を実現いたします。また卓上から全自動型インラインにも容易に対応致します。ワークサイズも柔軟に対応させていただきます。

### 装置構成例

#### 構成

1. 電動Xステージ
2. 電動Zステージ (オプション)
3. サンプルキャリア治具
4. 光学系取付架台
5. 画像処理用パソコン
6. 画像入力ボード X64 Xcelera
7. モーターコントローラボード
8. LCDディスプレイ

### 装置仕様

- |        |                      |
|--------|----------------------|
| ・カメラ   | F S-B8KU35CLU ラインカメラ |
| ・レンズ   | マイクロニッコール105mm       |
| ・LED照明 | スポット及び面照明：USB制御照明電源  |
| ・光学系   | スーパーマクロシュリーレン光学系     |
| (画像部)  |                      |
| ・視野サイズ | 60mm ライン             |
| ・画素サイズ | 3.5µm                |
| ・撮像速度  | 80 kHz               |
| ・検査時間  | 約2秒程度/全視野            |

### 測定検査例

